ЗАО «ДИФРАКЦИЯ» совместно с ИАиЭ СО РАН награждены Дипломом 1-ой степени и медалью Санкт-Петербургской технической ярмарки 2014 года и конкурса HI-TECH на лучший инновационный проект и лучшую научно-техническую разработку года: «Эталонные синтезированные голограммы и дифракционные элементы для нанометрического контроля сферических и асферических поверхностей» в номинации: «Лучший инновационный проект в области наносистем, наноустройств, нономатериалов, нанотехнологий». 12-14 марта 2014, Санкт-Петербург,

- http://ptfair.ru/exhibition/hi-tech/